BEST AVAILABLE COPY

METHOD FOR CUTTING AND REMOVING MASKING SHEET FOR PROCESSING SILICON WAFER

Patent number:

JP61284926

Publication date:

1986-12-15

Inventor:

RI MASAHIRO

Applicant:

TEIKOKU SEIKI KK

Classification:

- international:

B26F3/12; H01L21/304

- european:

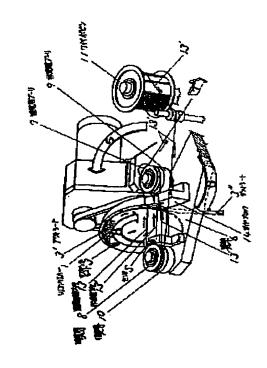
Application number: Priority number(s): JP19850125928 19850610

JP19850125928 19850610

Report a data error here

Abstract of JP61284926

PURPOSE:To automate the process for improving the productivity as well as for increasing the yield rate of wafers by successively paying out and contacting an energized heating wire with the outer periphery of a rotating wafer so as to cut away the out sheet portion, and thereafter successively paying out and contacting a non-energized wire with the outer periphery of the rotating wafer. CONSTITUTION: Since a rocking plate 6 approaches in the direction of an arrow 6 to the outer periphery of a rotating silicon wafer 1, a heated energized heating wire 13 (heater wire) contacts therewith, so that the out sheet portion 3' of a masking sheet 3 is cut away along the outer periphery of the silicon wafer 1. Further, since a non-energized wire 13' (dummy wire) which is not heated comes into contact with the portion under the energized heating wire 13, the out sheet 3' which has been cut off, and lumps or refuses of the sheet produced by the heating are surely separated from the silicon wafer 1, and the dust sheet 3" which has been cut off falls below. The angles between the silicon wafer 1 and the energized heating wire 13 and the non-energized wire 13' are somewhat wider than right angle at the outer periphery of the silicon wafer 1 with regard to the direction in which the wire is running.



@日本国特許庁(JP)

⑩ 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭61 - 284926

@Int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号

43公開 昭和61年(1986)12月15日

H 01 L 21/304 B 26 F

B-7376-5F 7173-3C

発明の数 1 (全6頁) 審査請求 有

69発明の名称

①出 願

シリコンウェハー加工用マスキングシートの切断除去方法

願 昭60-125928 ②特

願 昭60(1985)6月10日 22出

四発 明 者 人

浩 昌

堺市浜寺石津町西4丁目3番11号 第一マンション9号

堺市遠里小野町2丁1番16号 帝国精機株式会社

砂代 理 弁理士 小松 陽一郎

佣

1、発明の名称

シリコンウエハー加工用マスキングシー トの切断除去方法

2、特許請求の範囲

回転するシリコンウエハーの外周辺に、通電 加熱ワイヤを順次繰り出して接触させシリコン ウエハーに粘着したマスキングシートのアウト シート部分をシリコンウエハーの外周辺に沿っ て切断除去した後、加熱しない非通電ワイヤを 順次繰り出して接触させ、これらワイヤの繰り 出し進行方向に対しシリコンウエハーの外周辺・ が直角よりやや広角となることを特徴とするシ リコンウエハー加工用マスキングシートの切断 除去方法。

3、発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、IC、LSI、超LSIなどのシ リコンウエハーの裏面をラッピング又は切削す

る前段階において、該シリコンウエハーの一側 面に粘密したマスキングシートをシリコンウエ ハーの外周辺に沿って自動的に切断除去する方 法に関するものであり、いわゆるIC製造工程 中でいえば、結晶プロセスのスライシングから ラッピング、ポリッシング、又はバックグライ ンダーに至る工程で利用されるものである。 (従来の技術)

いわゆるIC製造工程は、結晶プロセス、ウ エハープロセス前工程、ウエハープロセス後工 程、組立プロセス、検査プロセスというように 段階分けすることができるが、このうちの結晶 プロセスにおいては、Si結晶成長からスライシ ングを経てラッピング及びポリッシング又はバ ックグラインダー工程に至る。このラッピング の目的は、スライシングにおいてスライス表面 にできた歪脳の大部分を取除くとともに、スラ イシング後の厚目のスライスをラッピングによ って規定の厚さまで稼くし回路面形成のため表 面を鏡面に仕上げることにある。当然に表面荒

特開昭61-284926 (2)

さ及び平担度に相当な精度が要求されることは いうまでもない。

また、ウエハーブロセス後工程においても、 昨今の軽薄短小の要求のため、1Cのパッケー ジそのものにも、チップサイズの短縮とともに 実装上の都合及び発然の問題等の解決のため、 ウエハーブロセス終了後にウエハーそのものの 厚さを稼くする工程がとられているものが多く なっている。勿論、本来発熱の少ないCMOS等で あれば稼くする必要はないともいえるがこれと てもがくする必要が当然生じる。この工程になり、 ラッピング又はバックグラインダー工程が必要 なことはいうまでもない。

ところで、従来は、このラッピングの前段階において、シリコンウエハーの回路面にワックスを塗布してインターナルギアテーブルに固定し裏面!ラッピングしたり、あるいは回路面にマスキングシート(例えば、ラミネート)を粘

的な非能率性だけではなく、歩留り率の点にお いても著しい欠点を包含するものであった。す なわち、マスキングシートのアウトシート部分 ・をシリコンウエハーの外周辺に沿ってカッター にて人力でカッティングするのであるから、い かに熟練工といえどもシリコンウエハーの外周 辺部に不規則な外圧をかけてしまうので、外周 辺邸にかけやエッジチップスが発生するという 歩留まり率の低下や誤って回路を切ってしまう というミスも避けられないところであった。さ らに、マスキングシートの周辺部であるアウト シート部分を切断除去する場合に、その切断面 が均一であれば良いが、切れ端(いわゆるひげ) が残ってしまうこともあり、その場合にはラッ ビングに際し、刃物部分がそのひげをひっかけ、 ために極めて高価なシリコンウエハーの破損を 招来し、時にはラップ装置のダイヤモンド製刃 物まで損傷するという事態に発展するという欠 点も存した。

勿論、自動化の要求は高いわけであるが、以

おして回路面を吸着固定し瓜面をラッピングしていた。これは、ラッピング及びエッチング又はバックグラインダー工程に際しシリコンウエハーの回路面を保護する目的からであった。但し、これらワックスの塗布やマスキングシートのも君はいずれも人手によってなされていた。特にマスキングシートのシリコンウエハーからはみ出たアウトシート部分を、シリコンカエハーからいの外周辺に沿って切断除去する作業は熟練工による手作業に頼っていたのが現状である。

(本発明が解決しようとする問題点)

上記のような従来技術において、シリコンウエハーにワックスを塗布する方法では、その手数、労力の甚大さ、非能率性において著しい欠点があったことは言うまでもないが、マスキングシートの粘着方法においても、人手によってなされていたので問題は同じであった。

特にマスキングシートのアウトシート部分を シリコンウエハーの外周辺に沿って切断除去す る作業は、熟練工によってなされるという本質

下のような理由で困难な問題があった。

- (1) シリコンウエハーの外径精度は、各ロット 毎に基準値に対して±0.5 cmのバラツキがさ けられない。
- (2) 位置決めフラットの個数が機種やウエハーサイズにより1ヶ所又は2ヶ所と一定でない。
- (3) マスキングシートの貼り付け以前に既に割れや欠けのあるウエハーもかなりの割合で発生する。
- (4) 歩留り率の向上のために切断はウエハーの 外周に沿うことが望ましく、そのためには上 記(1).(2).(3) の問題を解決しなければなら ない。

(問題点を解決するための手段)

本発明においては、シリコンウエハーに貼登 したマスキングシートのアウトシート部分をシ リコンウエハーの外周辺に沿って切断除去する ・方法として、不要な外圧をシリコンウエハーの 外周辺に与えず、又マスキングシートの切断面 にひげ等の不規則な断面を生じさせず、なおか

特開昭61-284926 (3)

(爽 施 例)

本発明の好ましい一実施例を図面に従って説明すれば次のとおりである。

第1 図は本発明の方法を実施する前段階を示す図であるが、経時的に見れば、まずシリコン

10及び非通電ブーリ9の間でシリコンウエハー1の外周辺に接触しアウトシート3'の切断面の清掃分離を行ない、その後通電用ブーリ8及び通電用ブーリ7の間で通電加熱されアウトシート3'を加熱切断し、さらに矢印7方向に進みワイヤを取りボビン12で巻き取られる。なお、この逸動ブレート6はシリコンウエハー1が立った状態となったとき、矢印6方向に若干回転しシリコンウエハー1の外周辺にワイヤー13、13'が接触するまで移動する。

第3図は、本発明の方法を実施した装置の要部を拡大した図であるが、シリコンウエハー1はキャッチ及びターンテーブル5の回転に伴ない矢印8方向に回転する。回転するシリコンウエハー1の外周辺に遙動プレート6が矢印6方向で近接してくるため加熱した通電加熱ワイトの外周辺に沿ってマスキングシート3のアウトシート部分3、が切断除去されてゆき、さらに通電加熱ワイヤ13の下部には加熱されない

ウェハー1の回路面にマスキングシート3が貼着される。この段階では、マスキングシート3はシリコンウェハー1の外径よりやや径大でありアウトシート3が生じる。この状態でシリコンウェハー1が矢印1のとおり移動すると、キャッチャー4、4が矢印2、3と示すように両側から同時に挟者してシリコンウェハーの位置決めを行ない矢印4のとおり移動し、シリコンウェハー1はキャッ及びターンテーブル5上に収置され真空固者される。

次に第2図は本発明の方法を実施した装置の 要部を示す図であるが、第1図の矢印4に引き 続き、キャッチ及びターンデーブル5は矢印5 のように概略90度回転しシリコンウエハー1 は立った状態となる。一方、遙動プレート6上 には、一体に形成された通電用ブーリ8と絶縁 された非通電ブーリ10とが枢君されており、 ワイヤボビン11から繰り出されたワイヤ13 は、第2図に示す矢印に従って非通電ブーリ

非通電ワイヤ13.(ダミ一線)がさらに接触 するので、切断されたアウトシート3)や加熱 によって生じたシートのかたまりやカス等をシ リコンウエハー1から確実に分離しカットされ たダストシート3"は下方へ落下する。なお、 通電加熱ワイヤ13の加熱は切断に適する最少 限の加熱でよい。また、第4図は本発明の方法 を実施した装置の要邸A-A 断面平面略図である が、シリコンウエハー1と通電加熱ワイヤ13、 非通電ワイヤ13′とが交わる角度は90度で はなく、ワイヤの進行方向に対しシリコンウエ ハー1の外周辺は直角よりやや広角となってい る。すなわち、第4図で言えば手前にやや傾斜 しているシリコンウエハー 1 が右方へ回転し通 電加熱ワイヤ13、非通電ワイヤ13'も下方 から上方へ第3図に示すようにやや下りながら 移動するためカット面がよりスムーズに形成さ れることとなる。なお、通電加熱ワイヤ13、 非通電ワイヤ13′にはややテンションがかか っており、また遙勁プレート6は第3図の矢印

特開昭61-284926 (4)

6 方向に弾力的に押圧しているので、シリコン ウエハー 1 の位置決めフラット 2 と通電加熱ワイヤ 1 3、非通電ワイヤ 1 3 との接触に対し ても同じテンションがかかることとなる。

因みに第4図のガイドブロック14のテフロ ンコートされたセフティブロック14'の存在

刃物の耐久性も向上させる等、その実用的効果 はまことに大なるものである。

4、 図面の簡単な説明

第1図は、本発明の方法を実施する前段階を示す図、第2図は、本発明の方法を実施した装置の要配を示す図、第3図は、その要部を拡大した図、第4図は、その要部A-A 断面平面略図、第5図、第6図はシリコンウエハー外周辺の欠けきずとワイヤの接触状態を示す正面図、第7図は第6図の側面図である。

[符号の説明]

によりカットされたダストシート3[®] はより確 実に下方へ落下する。

このようにして、ラッピングの直前段階としてシリコンウエハー1のマスキングシート3が 自動的に正確に切断除去されるのである。

(本発明の効果)

本発明は上記のような構成であり、従来熟練工によって手工業で行なわれてきた本工程を自動化したので、(1)処理スピードの増大やあらでもの外径・形状のシリコンウェハーにも適用でくったとによる生産性の飛躍的自上だけでなったの人件費を格段に低度化し、(3)かを発したクリーンルームで行なわれる切断方とのように加熱したワイヤーによるサインルームででしたクリーンルームで行なわれる切断方を協いまたのように加熱したワイヤーによるサインを発明のように加熱したワインの意味でもチィアの加速をできることがなく、また、ワインを受けたので煙の発生も殆どなる高ので乗りする。(3)などので煙の発生も殆どなる高ので煙の発生も発している。

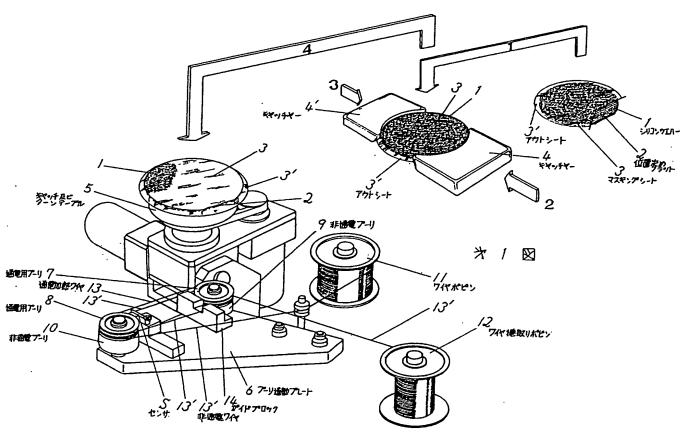
ック、 d …欠けきず、dp…デットポイント、 S …センサ、Sp…位置検出ポイント、Sp[·] …転位 後のSp。

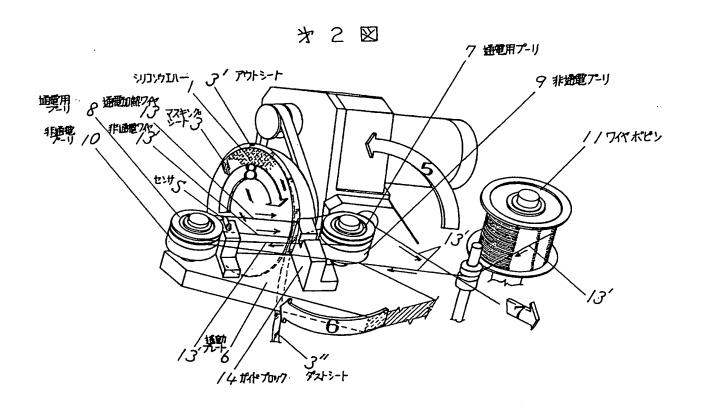
特 許 出 顺 人 帝国精機株式会社

代理人弁理士 小 松 陽一亞

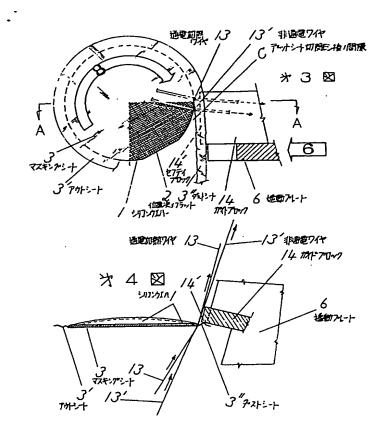


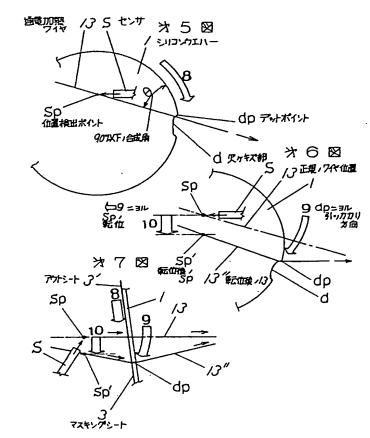
特開昭61-284926 (5)





特開昭61-284926 (6)





This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.